

(553) 電子線チャンネリングパターン法で解析した3%Si鉄の局所集合組織の特徴

電子線チャンネリングパターンによる集合組織の解析（その3）

新日本製鐵㈱ 第三技術研究所 ○清水 亮, 有吉富雄

" 第二技術研究所 太田国照, 原勢二郎

東北大学工学部 渡辺忠雄

1. 緒 言

前報¹⁾では、ベクトル法の信頼性を評価するために、電子線チャンネリングパターン法(ECP法)により個々の結晶粒の方位を測定し、ベクトル法の解析結果と比較を行った。967個の結晶粒全体についての解析結果では、ステレオ三角形の各BOXの密度は、ベクトル法のそれと良い一致がみられ、その後の解析で、鏡面対称の関係にある二つのステレオ三角形T₁, T₂に対する分配状況も均等であることが確認された。しかしながら967個を構成する9つのブロック(約100個を単位)を、個々に解析すると、そこには大きな偏りが観察される。以下局所的にみた集合組織の特徴について報告する。

2. 供試材と解析方法

高純3%Si鉄の冷延・再結晶材(2回冷延、試料1)と0.05%C, 3%Si鉄の冷延・再結晶材(1回冷延、試料2)を供試料とした。解析は個々の結晶粒について、ND(HKL)とRD[U VW]から、ベクトル法のBOX NOを求め、各ブロックについてBOX

NOを単位とする方位分布を求め、マップを描いた。また結晶粒相互間の角度関係を求め、Σ値から対応粒界²⁾³⁾の分布について検討した。

3. 解析結果と考察

1) 9つのブロックの粒度分布、方位分布はいずれも大きく偏っているが、比較的粒度分布が似ているA, Bについて方位分布をFig 1に示す。ベクトル法のBOX NOを単位とする、方位の分類方法をFig 2に示す。前報のとおり試料1では、BOX NO 36, 35, 28の密度が大きく、Fig 1からもこの点が読みとれるが、ここでの特徴は(111)近辺の結晶が集団をなしていることである。またBでは、底辺方位が大きな集団をなしていない。

2) 試料2の方位分布をFig 3に示す。(111)近辺の方位が、ほぼRD方向に沿って帯状に分布しており、2回冷延(試料1)との間に明瞭な差が認められる。

3) 隣接する二つの結晶粒のND(HKL)間の角度差△θ_Nの分布では、1回冷延の方に1°以下の極めて小さいものが存在する。

4) Σ29以下の粒界の割合は、1回冷延で約19%, 2回冷延で約14%であるが、とくにΣ1では両者の差が著しい。(Fig 4)

引用文献

1) 太田, 原勢, 清水, 有吉; 鉄と鋼, 70(1984), S 1323

2) 渡辺忠雄; 日本金属学会会報, 19(1980), 253

3) H. MYKURA; "Grain-Boundary Structure and Kinetics", A. S. M Seminar(1979)

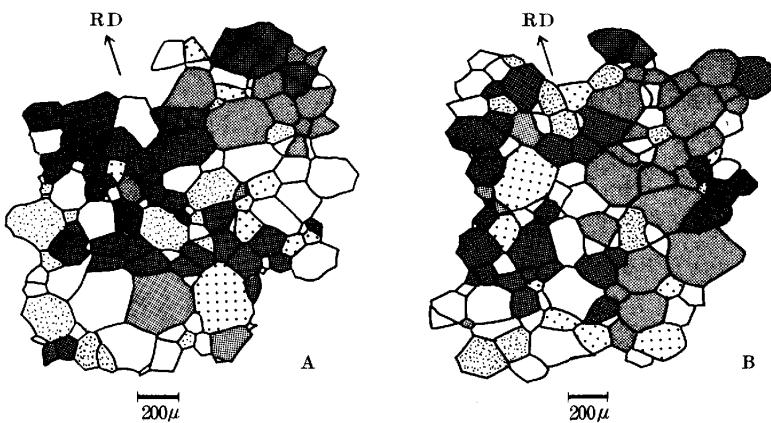


Fig 1 Two example of orientation distributions of specimen 1. Both A and B have grains near {111} orientations in aggregate. Grains {100} → {110} also exist in aggregate in B.

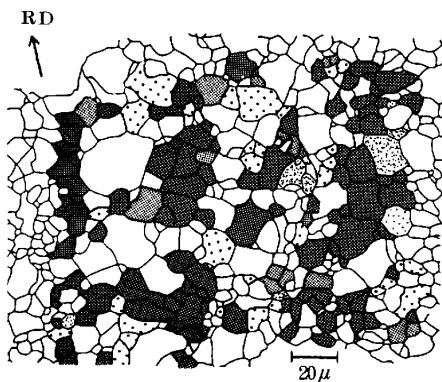


Fig 3 An example of orientation distribution of specimen 2. Several bands of grains near {111} orientations exist parallel to R.D.

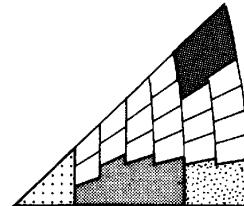


Fig 2 Definition of marks in the stereotriangle.

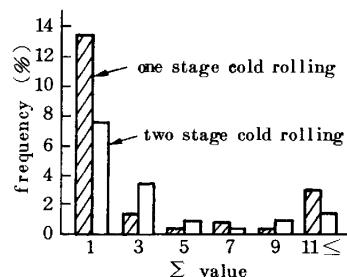


Fig 4 Grain boundary character distribution in recrystallized silicon steel.